

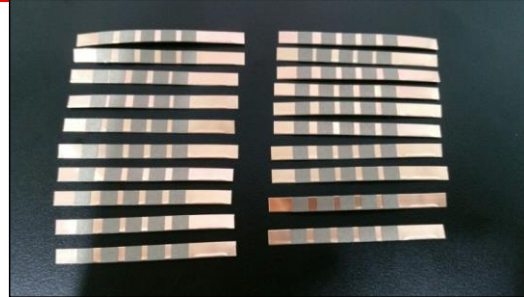
Resistance Test (FLUKE)

(순번과 제품은 동일하지 않습니다. / 해당 LOT에서 총 100EA 시료채취)

측정자 : 아진일렉트론 전태영 주임 (010-5092-5727)

ECT-RC3015 (LOT180415) 상하 저항

순번	원단 저항	순번	원단 저항
1	0.4	51	0.4
2	0.3	52	0.4
3	0.3	53	0.3
4	0.3	54	0.3
5	0.4	55	0.3
6	0.4	56	0.3
7	0.3	57	0.4
8	0.3	58	0.3
9	0.5	59	0.2
10	0.2	60	0.3
11	0.3	61	0.3
12	0.4	62	0.3
13	0.5	63	0.4
14	0.4	64	0.5
15	0.4	65	0.4
16	0.3	66	0.3
17	0.4	67	0.3
18	0.4	68	0.3
19	0.3	69	0.3
20	0.4	70	0.3
21	0.3	71	0.3
22	0.5	72	0.3
23	0.4	73	0.4
24	0.3	74	0.3
25	0.4	75	0.3
26	0.4	76	0.3
27	0.5	77	0.4
28	0.3	78	0.3
29	0.2	79	0.3
30	0.5	80	0.3
31	0.3	81	0.3
32	0.4	82	0.4
33	0.3	83	0.5
34	0.6	84	0.3
35	0.4	85	0.3
36	0.5	86	0.4
37	0.5	87	0.3
38	0.4	88	0.5
39	0.3	89	0.3
40	0.3	90	0.3
41	0.5	91	0.4
42	0.5	92	0.3
43	0.3	93	0.3
44	0.4	94	0.3
45	0.5	95	0.4
46	0.4	96	0.2
47	0.3	97	0.3
48	0.3	98	0.5
49	0.3	99	0.4
50	0.3	100	0.3



점착 도금면 상하저항 측정 시료



점착 도금면 상하저항 측정

시료 LOT (대상)	180415
측정 크기	3.5*4MM
측정 수량	100EA

저항	개수	%
0.1~1.0Ω	100	100.0%
1.1~2.0Ω	0	0.0%
2.0Ω초과	0	0.0%